① 特許出願公開

¹² 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-148718

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

④公開 平成1年(1989)6月12日

C 03 B 20/00 C 30 B 15/10 15/10 7344-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 4 (全13頁)

石英ルツボ及びその製造方法 69発明の名称

> 頤 昭62-304624 21)特

23出 願 昭62(1987)12月3日

福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武 啓 内 Ш 70発 明 者 生工場内

福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武 淳 明 者 岩 崎 72発

生工場内

福井県武生市北府2丁目13番60号 信越石英株式会社武生 鰦 人 ⑫発 明 者 福 岡

工場内

信越半導体株式会社 ⑪出 願 人

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号 東京都新宿区西新宿1丁目22番2号 阋 人 信越石英株式会社

の出 外2名 人 弁理士 石川 泰男 砂代 理

最終頁に続く

明 έĦ

1. 発明の名称

石莢ルツボ及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

結晶性および非結晶性の二酸化ケイ案粉 末のうち少なくとも1種の二酸化ケイ素粉末を加 熟処理して形成した半透明の石英ルツボを回転式 の型内に嵌合し、前記型を回転しながら前記石英 ルツボ内に加熱源を挿入して石英ルツボ内に高温 ガス雰囲気を作り、この高温ガス雰囲気中に結晶 性および非結晶性の二酸化ケイ素粉末のうち少な くとも1種の二酸化ケイ素粉末を少量ずつ通過さ せて二酸化ケイ業粉末の少なくとも一部を溶融せ しめ、この溶融粉末を前記石英ルツボ内表面上に 飛散せしめて付着させ、実質的に無気泡の透明石 英ガラス層を前記石英ルツボ内表面上に一体融合 的に所定の厚さに形成することを特徴とする石英 ルツボの製造方法.

- 前記石英ルツボの開口部を部分的に閉塞 してその周辺部をリング状に開口し、前記高温ガ ス雰囲気の高温ガスを前記石英ルツボ内表面に沿 って移動せしめることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の石英ルツボの製造方法。
- 加熱源として炭素電極間のアーク放電を 用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項又 は第2項記載の石英ルツボの製造方法。
- **炭素電極の数が3本であることを特徴と** する特許請求の範囲第3項記載の石英ルツボの製 造方法,
- 前記二酸化ケイ繁粉末の粒子の大きさが 30~1,000 μm、供給速度が 5~300 g/分であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第 4項のいずれか1項に記載の石英ルツボの製造方
- 回転式の型を回転しながら前記型内に結 晶性および非結晶性の二酸化ケイ素粉末のうち少 なくとも1種の二酸化ケイ素粉末で構成された末 溶融の石英ルツボ用予磷成形体を形成し、当該予

7. 前記予備成形体の開口部を部分的に閉塞してその周辺部をリング状に開口し、前記高温ガス雰囲気の高温ガスを前記予備成形体内表面に沿って移動せしめることを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の石英ルツボの製造方法。

8. 加熱源として炭素電極間のアーク放電を 用いることを特徴とする特許請求の範囲第6項又 は第7項記載の石莢ルツボの製造方法。

9. 炭素電極の数が3本であることを特徴と

ルツボ.

12. 回転式の型を回転という方式を対するにはない。 12. おより 14. はんか 14. ない 14. はんか 14. ない 14. はんか 14. ない 14. はんか 14. ない 14. はんか 14. はん

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

木発明は、例えばシリコン単結晶等の単結晶引

する特許請求の範囲第8項記載の石英ルツボの製造方法。

10. 前記二酸化ケイ素粉末の粒子の大きさが30~1,000 μm、供給速度が 5~300 g/分であることを特徴とする特許請求の範囲第6項乃至第9項のいずれか1項に記載の石英ルツボの製造方法。

き上げ用の石英ルツボの製造方法及びこの方法に より製造された石英ルツボに関する。

「従来の技術」

従来、シリコン半導体単結晶の製造は、容器中で多結晶シリコンを溶融し、高純度の単結晶シリコン(種結晶)先端を没して、回転させながら引き上げ、種結晶と同じ方位を持つ単結晶を成長させる、いわゆるチョクラルスキー法が広く行われている。

この単結晶引き上げに使用される容器としては、通常、石英ルツボが使用されているが、これについては製法上の理由による外観上の違いから、透明石英ルツボと、生地内に微小な気泡を多量に含有している為不透明もしくは半透明な外観を有する石英ルツボがある(以下、半透明石英ルツボと呼ぶ)。

半透明石英ルツボは、粉体を原料として使用する事により透明石英ルツボよりも高強度な物が容易に製造でき、また大口径の物が比較的低コストで製造できること、更に含有する微小気泡により

透明石英ルツボよりも均一な熱分布が得られることから、工業的に広く利用されている。

しかし、従来から製造されている半透明石英ルツボでは単結晶の製造時に、しばしば単結晶化が不安定になって欠陥が生じて、単結晶の収率が低下するという問題がある。

更に、米国特許4,416,680号および4,632,686号には石英ルツボ中の気泡を減少させる方法として、外側を減圧にして溶融する石灰ルツボの製造方法が記載されている。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、これら先行文献には、ルツボ内面の 表面状態に要求される無気泡性、平滑性、均一性 等の特性の技術的課題を同時に解決する石英ルツ ボの製造方法及びそれらの特性を同時に具備する 石英ルツボに関し、何ら開示がなされていない。

 現象が起こり、結晶成長を阻害することがあげられる。さらに、石英ルツボ内表面近傍において、金属不純物が局所的に、例えば微小気気泡でこれが引上時に高温加熱によって石英ガラスのクリストバライトへの結晶化が促進され、石英ルツボ内表面に露出したクリストイラのがある。また同じような議論から石英ルツボの表面も、その当初において微細な突起や傷があるのは好ましくない。

は完全に除かれず、又、透明石英ガラス層に多母の気泡の痕跡が残る為、半導体引き上げにおいて特に減圧にさらされた場合に再び膨張を起こし、単結晶化が不安定になって欠陥を生じ収率が低下する。また、後者の透明管を溶融する方法は、作業が煩雑でその継目がルツボ内面を完全な滑らかな面にするのを阻害したり、又溶融の歪み除去のためのアニールが必要となり、ルツボの生産性が悪くなる。

また、米国特許4、528、163号においても、ルツボの内外層を同時に溶融し、内側部に合成石英を使用したことによるルツボ内面の特性の向上はみられるが、その内側部に多数の気泡、空隙が残存することが避けられず、単結晶引き上げ時に溶融物が気泡、空隙の孔に捕捉され、引き上げ操作が著しく妨げられる。

更に、米国特許4、416、680号および4、632、686号には石英ルツボ中の気泡を真空引きして減少させることが記載されているが、気泡が外側の比較的低温の石英層を通過するに除

し著しい低抗があり、ルツボ内面までの気泡の除 去は充分になし得ない。

この他単結晶引き上げにおいて、その引き上げが安定に行われることと共に、単結晶の中に混入する酸素の正確な制御が要求されるが、従来法によって作られる石英ルツボは引き上げ中に内表層の均質性が不十分なこと、また気泡が多いなどの理由で荒れるので、石英ルツボ表面からの内部のシリコン溶融体への溶解が不安定なため、かかる要求を満足することが困難である。

(作用)

 ることを目的とする.

[問題点を解決するための手段]

また、回転式の型を回転しながら前記型内に結品性および非結晶性の二酸化ケイ素粉末のうち少なくとも1種の二酸化ケイ素粉末で構成された未溶融の石英ルツボ用予傭成形体を形成し、当該予備成形体内に加熱源を挿入して予備成形体内に高

するよう充分に加熱し、同時に高温ガスの流動に よって系外に飛散せぬよう、また加熱雰囲気内を 落下しルツボ表面に到達するよう適当な粒径サイ ズの結晶性及び非結晶性二酸化ケイ素粉末の少な くとも一種からなる二酸化ケイ素粉末を少量づつ 連続的に上部から供給し、高温ガス雰囲気の特に 高温部を必ず通過させて、少なくとも該粉末粒子 の一部を溶融し、この溶融粉末を基体の溶融表面 に飛着させ、該飛着溶融粉末を基休表面に溶着し、 その上に飛着溶融粉末層が更に積層される以前に、 上記高温ガス雰囲気による伝導熱及び高温熱源の 輻射エネルギーによって溶融が進み、基体表面と 一体的に融合し、且つほぼ完全に無気泡の薄層を 形成する。回転する型と共に基体表面は回転し、 飛着溶融粒子により融着付加される層は、少なく とも基体の側面の厚さ方向の一定幅上で積層され、 基体表面のかかる付加融者 個を一定の厚さに成長 させる。飛着溶融粒子により融着付加される層は 充分に溶融され、かつ薄層であるが故に溶融層が

冷却固化の際に如何なる微少な気泡も残存するこ

とを許されない。このように実質的に無気泡の透 明石英ガラス層が基体と一体融合に成長されるの で、かかる溶融層は基体との接着は極めて良好で ある。この溶融付加層は以上の説明から理解出来 るように均質であり、また気泡がないので溶融ガ ラス層中の不純物が部分的に異常に析出すること がなく、これを実際の単結晶引き上げ工程で内部 にシリコン溶融体を保持した場合表面がシリコン 溶融体に没食されるときに、その没食面は従来法 の半透明石英ルツボに対してより平滑であり、こ れによってシリコン溶融体表面の振動が著しく軽 滅され、単結晶化率の向上即ち生産性の向上に役 立つ、また融着された透明石英ガラス層が均質で あることからシリコン融体への石英ガラス表面の 溶解速度を安定化せしめ、引き上げ単結晶中の酸 素濃度を制御するときにシリコン溶融体中の酸素 の濃度制御を容易にする。更に大きな利点は、引 き上げ工程中の石英ルツボのシリコン溶融体接触 面上のクリストバライトの形成とその相転移に伴 なう同クリストバライトの剥離による単結晶の乱

形体 3 内が半密閉状態とされる。同時に、加熱源5により高温ガス雰囲気8が形成され、この高温ガス雰囲気8中を一定量の結晶性または非結晶性の高純度の二酸化ケイ素粉末6が通過と非結晶性のものとが混じったものでもよく、少なくとれたものとが溶散された状態で内表面に付着される。

前記二酸化ケイ素粉末6は、通常、撹拌プロペラ91を有する供給タンク9から定量フィーダー92で供給量を制御されながら、ノズル93により高温ガス雰囲気8中に少しずつ放出される。

前記型1は水冷機構を有していてもよく、また、型1のキャビティーの形状、大きさは、作製しようとする石英ルツボの形状・大きさに適合させる。型1の材質は耐熱性、機械的強度および加工性があればよく、金属あるいはカーボン等の材質でよい。

図示例では、型1のキャビティー内に予め二酸

(実施例)

以下、本発明の実施例について説明する。第1 図において、支持回転軸2を有する回転式の型1 のキャビティ内には予め加熱形成された半透明の の石英ルツボの成形体3が嵌合されている。この 型1の回転中に加熱源5が成形体3内に挿入った る。また成形体3の開口部にリング状の開口75 を残すように閉塞板71が設けられ、こうして成

なお、予備成形体を形成する場合、型1の回転 速度が大きすぎると、供給された二酸化ケイ素粉 末がキャビティの側壁方向に移動し、底部への粉 末の堆積が小さくなりすぎる場合があるので回転 速度の調節が必要である。更に、予備成形体の粉

特開平1-148718(6)

末の堆積厚が型1の内面の場所によっては不均一となる場合があるので、成形板を用いて堆積厚を 均一とし、余刺分を型1の上部より排除すること により、肉厚の安定した石英ルツボを作製するこ とができる。

また、型1の回転速度は、少なくとも一部が海融した二酸化ケイ業粉末6の粒子が成形体3の内表面から落下しない範囲で、加熱源5からの加熱エネルギーの供給量との関係で定めればよく、通常50~300г. p. m. 程度である。

本発明の石莢ルツボの製造方法は、通常の空気雰囲気中でも充分その効果を奏することができるが、異物の混入を防ぐため、例えばクラス1,000程度の消浄度の雰囲気であることが好ましい。

前記加熱源5としては、アーク放電、高周波プラズマ放電等を使用することができるが、2本の 炭素電極51、52で構成されるアーク放電が好ましい。この場合、外部電源10から直流あるい は交流の高電圧電流を炭素電極51、52に供給

た位置で直ちに固化し易いが、上述のように、加 熱エネルギーの供給量と型1の回転速度を調節す ることにより、石英ルツボ表面を溶融状態で保持 しつつ、次の二酸化ケイ素粉末6の粒子を付着す ることができる。

また、成形体の内表面に融着した透明石英ガラス層は、型1の回転数が遅すぎた場合、成形体表面が局部的に高温になり、成形体内部の溶融が進むと同時に表面層が過度に流動性を増し、流下したり、成形体が変形することもあり得るので、加熱源5の熱量と型1の回転は上述のように適当に制御されなければならないのは当然である・

また、透明石英ガラス層は一度で所定厚に設層 してもよいが、炭素電極51.52を、成形体3 の内表面の下方から上方へ、あるいは上方から下 方へ一方向で繰り返し移動させ、あるいは上方お よび下方間を往復移動させて所定の厚さの透明石 英ガラス層4を設層してもよい。

なお、前述のように、加熱処理済の成形体3の 代りに二酸化ケイ素粉末からなる予備成形体を使 してアーク放電を発生させる。そして、このようなアーク放電あるいは高周波プラズマ放電により 供給される加熱エネルギーは充分に大きいことが 要求される。

炭素電極によるアーク放電を用いる場合、例えば成形体3の底部中央部に加熱を集中して先ずその表面を溶融する。次いでアーク放電によって生した高温ガス雰囲気8中に、二酸化ケイ素粉末6の粒子が所定の肉厚で成形体3に付着するようにその供給量を調節した後、徐々に炭素電極51.52の先端放電部分を成形体3の内表面に沿って垂直方向に移動させる。

なお、二酸化ケイ素粉末6の供給量および炭素 電極51.52の移動速度を調節して、成形体3 の特定の場所で透明石英ガラス層4の設層厚みを 制御することも可能である。

前記加熱源5をルツボの内壁のある位置に接近させた場合に溶融状態で成形体3の内表面に付着した二酸化ケイ素粉末6の粉体は加熱源から離れ

用する場合は、アーク放電により予備成形体をほ は完全に溶融しつつ上記の操作を行うこととなる。

また、アーク放電は、炭素電極51.52の先端放電部分から四方にふくらむように形成されるため、アーク放電による高温ガス雰囲気8中を通過した二酸化ケイ素粉末6の粒子は、成形体3の内表面の広範囲に向って飛散する。

溶融状態又は半溶融状態の二酸化ケイ素粒子が成形体内表面に密着し、これが透明層内の実質的無気泡化に大きな影響を与えるとともに成形体と二酸化ケイ素粒子との一体融合化とその均質化が増長され、さらにエネルギーの節約が可能となり、低コスト化に役立つ。

なお、前記閉塞板71が成形体3の上部開口部を閉塞する割合は、加熱源5の条件、成形体3の大きさ等から決定すればよいが、通常は上部開口部の20~95%を閉塞することが好ましい。

また、上記のリング状の開口75は成形体3の上部開口部よりも寸法が大きい前記閉塞板71を成形体3の上部開口部の上方に間隙をおいて設置することにより形成されてもよい。

また、本発明では、第2図に示されるように、 炭素電極を支持回転軸2の軸方向に対し成形体3 の側面方向にその先端を傾けてもよい。

このように傾けることにより、成形体3の内表面の溶融領域を所定の幅に正確に制御することが 可能となる。この場合、二酸化ケイ素粉末6を放

定められるが、通常5~300g/分程度が好ま しい。

なお、二酸化ケイ素粉末6の大きさ、および、供給量が上述の好ましい範囲であっても、前述のように、更に加熱源としてのアーク放電または高周波プラズマ放電の加熱エネルギーも充分に大きいことが必要である。

前記二酸化ケイ素粉末6は、結晶性でも非結晶性でもいずれであってもよいが、設層されるるため、存在を少なるながあることを要する。この英が明確を形成の透明を形成であることを要する。この大力である。この大力であるいは予確成形体の材料であることを要求しなっては、それが高純度であることを要求しなくの低波が可能となる。

本発明では、上記の操作により二酸化ケイ素粉末の粒子を少量づつ溶融させながら付着させて透明石英ガラス層を設層するため、個々の二酸化ケイ素粉末の粒子間に気泡が組み込まれることがほ

出するノズル93も同時に同方向に傾けることにより、高温ガス雰囲気8を通過した二酸化ケイ素粉末6の粒子の放出される主方向を、上記溶融領域に適確に合わせることができ、二酸化ケイ素粉末6の粒子と成形体3の内表面との融合がより完全となり、透明石英ガラス層がより均一なものとなる。

本発明では、二酸化ケイ素粉末6の大きさは通常30~1.000μm程度が好ましい。大きさが30μm未満である場合、高温ガス雰囲気をの上昇推乱気流等によって、充分に加熱することをでく飛散するという不都合が生じる。地に充分に変しても溶散せずいた。地に変しても溶散せずい、透明石英ガラス層が不均一になるという不都合が生じる。

また、二酸化ケイ素粉末6の供給量は、前述のように、加熱源5の放出する加熱エネルギー、加熱源5の移動速度および型1の回転速度等により

とんどなく、また、不純物がきわめて少なくなる。 さらに、水酸基も少なくすることができ耐熱性が 増せ、

透明石英ガラス層の二酸化ケイ素が天然石英水品粉から作られる場合には、本来水酸基が少ないので、本発明による内面の透明石英ガラス層の水酸基はこれを超えることはないが、かかる二酸化ケイ素は高温ガス雰囲気を通過し、同粉末は微粒子の状態で超高温にさらされるので、脱離による水酸基の減少或いはその他不純物の揮散除去が行われる。

さらに、透明石英ガラス層の設層厚みを、二酸化ケイ素粉末の供給量、型の回転速度を調節することにより、容易かつ正確に制御でき、十分に厚い透明層をも形成できる。

さらに木売明では、第1図および第2図に示すような炭素電極2本の組み合せのほかに、炭素電極を3本以上組み合わせることも可能である。又、これらの電極を適当に動かすことも可能である。

なお、加熱源として、この他に酸水素炎が考え

られるが、この場合には高周波放電あるいはアーク放電と比較して熱源温度が低いので、後述の二酸化ケイ繋粉末6の粒子サイズ及び供給速度を低く抑え、また、加熱源5の移動速度も低く抑えることが必要となる。この結果、水酸基が透明石英ガラス層中に500 P・P・■・程度存在することとなり耐熱性が悪くなり好ましくない・

また、木発明では、第3図に示されるように、型1の天地を逆にし、開口部を下方に向け下方方向から加熱源5およびノズル93を成形体3内に挿入して、前述と同様の操作を行い透明石英ガラス層4を設層してもよい。この場合、成形体3を型1のキャビティ内に依合し、型1に対して取りはずし自在の支持部材11を介して駆動ローラ12により型1を回転させるものであってもよい。

本発明は上述のように、高温ガス雰囲気中を通過した二酸化ケイ素粉末の粒子を成形体の内表面に少量ずつ付着させるものであり、粒子間に気泡を組み込むことがなく、きわめて均一な透明石英

一性を欠き、気泡の密集するところはルツボ内表面が溶出し易くルツボ表面の凹凸によるシリコン溶融体表面の振動が引き上げ単結晶の乱れに大き く影響するが、本発明によればかかる影響はない。

この透明石英ガラス層4における実質的に無気 泡であるという基準は、従来の石英ルツボの製造 方法による通常の半導体用透明石英ガラスに比べ ガラス層を設層することができる。

この透明石英ガラス層は、均一であるという特 性とともに、実質的に無気泡であるということに より、単結晶の引き上げ時に、従来法による石英 ルツボにみられる気泡の膨張による破裂がほとん どない。したがって、石英ルツボの表面層からの 石英の溶出量すなわち、酸素のシリコン溶融体中 への供給量を正確に制御できる。一般に、ルツボ の表面は、溶融体であるシリコンと接触してシリ コンと化学作用によりその一部が溶融し、シリコ ン中にケイ素及び酸素が溶質として供給される。 このとき、本発明方法によるルツボの表面は高純 度であり、しかも無気泡なのでケイ素の溶融量は 安定し、単結晶引き上げ工程において溶融体に混 入する酸素濃度制御が容易となり、集積回路素子 用基板としてのシリコン基板中の酸素濃度を高め て、機械的強度を高めたり、或いはイントリンシ ックゲッター効果を目的とする制御の精度を高め ることが出来る。また、ルツボの内側層に気泡を 含むと、気泡は通常その大きさ及び分布の点で均

てその含有する気泡が極めて少ないということで ある。通常の半導体用石英ガラスは、肉眼で観察 しうる程度の大きさの100μm~1mm程度の気 泡、及び光を当てて気泡による散乱によって観察 が可能な程度の微小な気泡を大量に含んでいる。 本発明における無気泡の具体的な例としては、6 個の未使用の石英ルツボを倍率30倍の顕微鏡の 視野約8mlの範囲で、各ルツボにつき内壁部4ヶ 所、底部1ヶ所の計5ヶ所で総計30ヶ所観察し たところ、直径20μm以上の各泡が2~3ヶ所 でわずかに見られる程度である。その1例として、 前記30ヶ所の測定点で直径20μm以上の気泡 が2個見られたのは1ヶ所、1個見られたのは2 ヶ所であり、気泡の存在密度は0.13個/8㎡ (1 calに換算すると約1.6個/cal)であり、価 めて均質性の高い層が可能となる。

したがって、従来の石英ルツボでは、特に減圧 下でのシリコン単結晶引き上げにおいて気泡の膨 張破裂によりルツボ内表面に凹凸が生じ、この凹 凸によるシリコン溶融休表面の振動が引き上げ単

特開平1-148718(9)

結晶の乱れに大きく影響するが、本発明によれば かかる影響はない。

通常、このような透明石英ガラス層の厚さは少なくとも0.3 mm以上、実際には0.8~1 mm以上であることが好ましい。

(実験例)

次に本発明の実験例について説明する。

実験例1

本発明の方法により、直径14インチの石英ル ツボ(木発明試料)を作製した。

上記の試料について、本発明に係る透明石英ガラス層の効果を調べるため、単結晶引き上げによるルツボ内表面の表面和さの変化を測定した。すなわち、本発明試料および比較試料を使用して4.0時間の単結晶成長を行った後のルツボの内表面の和さを測定した。

測定は触針式表面粗さ計(小坂研究所社製)で行った。第4図には、単結晶成長を行った後の本

実験例2

実験例1と同様に製造した本発明試料および比較試料を使用した場合のシリコン単結晶製造の成績を示す。

製造条件は、アルゴン雰囲気下で減圧(10mb)で、引上げ速度が約0.5mm/分、ルツボ回転が10г.p.m. (種結晶と逆回転)で直径100mm、長さ90cmの単結晶を製造した(1バッチの投業時間は約40時間)。

製造した単結晶インゴットについてその単結晶 育成成功率を求めた、その結果を表1に示す。

ここで、単結晶育成成功率は単結晶インゴットの全引き上げ数 (表中で「繰り返し回数」と表示)の中で、単結晶育成不成功 (引き上がったインゴットに一部単結晶していない部分を含むもの)のインゴットを除いたインゴットの数のパーセント表示で示した。

発明試料の表面粗さ、第5図には、単結晶成長を 行った後の比較試料の表面粗さの測定結果を示す。

各図から明らかなように、本発明の石英ルツボは使用後においても最大粗さ33.7μmとかなり平滑な内表面を維持しているが、従来のルツボではその粗さが本発明試料の約2.5倍になり、これによって本発明のルツボにおいてはシリコンの溶融面の乱れが生じにくくなることが判る。

また、結晶成長終了後のルツボ内表面の点失透の状態を第6A図および第6B図に示す。

第6A図は木発明試料の内表面、第6B図は比較試料の内表面を示すものである。これによれば、木発明のルツボの内表面には、クリストバライトの発生が従来のものに比較して著しく少なくなることが判る。

すなわち、本発明の石英ルツボの内面は極めて 均質であり、結晶化反応の核となる突起等が少な いため、クリストバライトによる点失透の発生が 少ない。

表 1 单結晶育成成功率

石沙	なガラ	スルツ	ょボ	単結晶育成成功率(%)	繰り返し回数	
*	発口	归 試	料	7 5	8	
比	較	試	料	4 0	10	

表1より、本発明による石英ルツボは、常に安定 した単結晶製造をもたらすことが明らかである。 これに対し、比較試料で単結晶育成成功率が低い のは、石英ルツボの表面の凹凸および生成したク リストバライトの剥離が原因と考えられる。

次に、上記のシリコン単結晶の引き上げに用いた、本発明により製造した石英ルツボおよび従来の方法により製造した石英ルツボの透明石英ガラス層中の直径20μm以上の気泡数を表2に示し、また、直胴部と底部の縦断面の状態を第7図および第8回に示す。

表2 単結晶引き上げ後の石英ルツボの物性

石英ルツボ	透明石英ガラス層中の 2 0 μ m φ 以上の気泡数〔個/cd〕
本発明試料	5 以下
比較試料	500以上

*上記の気泡数は6個の石英ルツボを倍率30倍の顕微鏡の視野約8㎡の範囲で、1個のルツボにつき内壁部4ヶ所、底部1ヶ所の計5ヶ所で総計30ヶ所にて測定した。

表面の凹凸の発生、あるいはクリストバライト の発生がほとんどなく、安定した単結晶の引き 上げが可能となる。

さらに、本発明においては、透明層中に不純物、空気の混入がないので上記の種々の効果を得るために材料に要求される純度は、透明石英ガラス層設層用の二酸化ケイ素粉末のみ高純度とすればよく、石英ルツボの製造コストの低減が可能となる。

またさらに、単結晶引き上げ時のシリコン融液中への石英溶解量が一定となりその制御が容易で高純度のシリコン単結晶の引き上げが可能となる。

また、木発明の石英ルツボは、単結晶の引き 上げ時にルツボの内表面の凹凸の発生、あるい 表 2 および第 7 A 図、第 7 B 図に示されるように本発明による石英ルツボは、使用後においてもその内表面に明瞭な無気泡の透明石英ガラス層を有している。一方、従来法による石石英ルツボは、シリコン単結晶の引き上げ前には内表ではある程度無気泡の薄い透明石英ガラス層を気息のが、シリコン単結晶の引き上げ後の石気をが勝張し、これらが相互に融合して租大の石英ルツボ内表面に明瞭な気泡の密集状態がみられる(表 2 および第 8 A 図、第 8 B 図)・

〔発明の効果〕

本発明は、高温ガス雰囲気中を通過した二般化ケイ業粉末の粒子をルツボ内表面に付着させ、かつ高温ガス雰囲気により石英ルツボと当該粒子を完全に溶融密着させるようにしたので、実質的に無気泡の水酸基の少ないほぼ純粋成分の透明石英ガラス層をルツボ内表面に一体融合的に厚き細節可能に設層することができる。

このため、単結晶の引き上げ時にルツボの内

はクリストバライトの発生がほとんどなく、安 定した引き上げが可能となるものである。

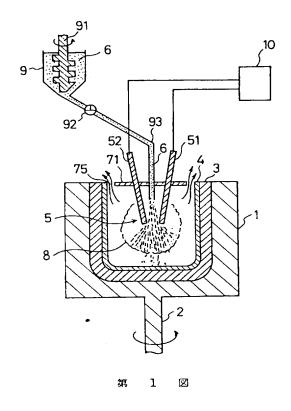
4. 図面の簡単な説明

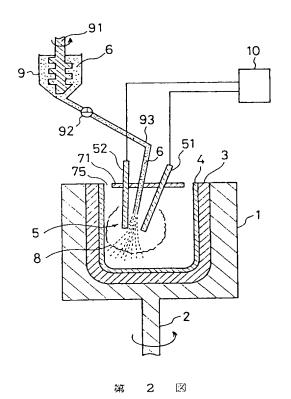
第1回は、本発明の一実施例を説明するため の製造装置の縦断面図、第2図は、木発明の一 実施例における炭素電極を説明するための製造 装置の横断面図、第3図は、木発明の他の実施 例を説明するための製造装置の縦断面図、第4 図は、本発明による石英ルツボの単結晶成長後 の内表面の粗さを示すグラフ、第5図は、従来 法による石英ルツボの単結晶成長後の内表面の 粗さを示すグラフ、第6A図および第6B図は 単結晶成長後のルツボ内表面の点失透の状態を 示す図面であり、第 6 A 図は本発明のルツボの 内表面を、第6B図は従来のルツボの内表面を それぞれ示し、第7A図および第7B図は本発 明のルツボの壁の縦断面の状態を示す図面、第 8A図および第8B図は従来のルツボの壁の縦 断面の状態を示す図面である。

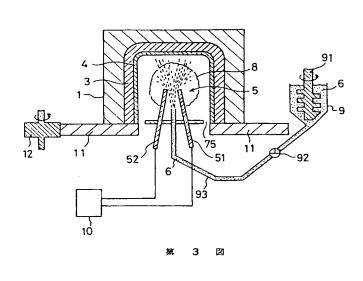
持開平1-148718 (11)

1 …型、2 …支持回転軸、3 …成形体、4 … 透明石英ガラス層、5 …加熱源、5 1 , 5 2 . 5 3 … 炭素電極、6 …二酸化ケイ素粉末、7 1 … 閉塞板、7 5 …開口、8 … 高温ガス雰囲気、9 … 供給タンク、9 1 … 撹拌プロペラ、9 2 … 定量フィーダー、9 3 … ノズル、1 0 … 外部電源、1 1 … 支持部材、1 2 … 駆動ローラ・

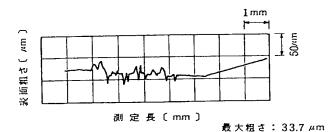
出願人代理人 石 川 泰 男



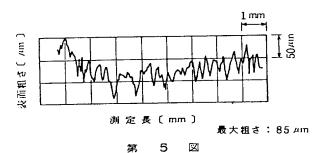




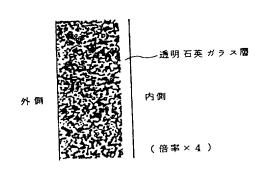
特開平1-148718 (12)



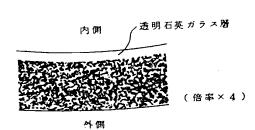
第 4 図 本発明による石英ルツボの単結晶成長後の内表面組さ



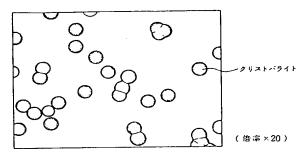
従来法による石英ルツボの単結晶成長後の内表面粗さ



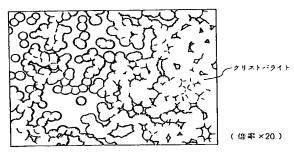
第 7A 図 本発明による石英ルツボの縦断面(直嗣部)



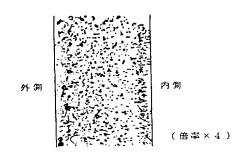
第 7B 図 本発明による石英ルツポの縦断面(底部)



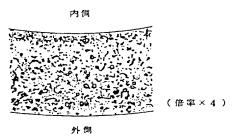
第 6A 図 本発明による石英ルッポの単結晶成長後の内設面



第 6B 図 従来法による石英ルツボの単結晶成長後の内表面



第 8A 図 従来法による石英ルツボの縦断面(直胴部)



第 8B 図 従来法による石英ルツボの縦断面(底部)

第1頁の続き								
⑦発 明 者	松	村	光	男	福井県武生市北府2丁目13番60号 信越石英株式会社武生			
					工場内			
70発 明 者	松	井		宏	福井県武生市北府2丁目13番60号 信越石英株式会社武生			
G),),		•			工場内			
79発 明 者	佐	藤	恭	彦	福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 株式会社福島信			
伊元 91 43	P.J.	124	2.1	_	越石英内			
□発 明 者	青	Щ	雅	明	福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 株式会社福島信			
70発 明 者	Ħ	124	aш		越石英内			
@ 報 者	篠	宮	英	_	福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 株式会社福島信			
伽発 明 者	1572	ä	~		越石英内			
			_	ŔΒ	福島県郡山市田村町金屋字川久保88番地 信越石英株式会			
⑫発 明 者	藤	,	木	朗	旧四次的产品。			
					社石英技術研究所内			